



Programa

Actividad	Ponente
Registro 8h00-8h25	
Bienvenida 8h25-9h00	<p>Dr. Héctor O. Nava Jaimes- Director General del Centro Nacional de Metrología</p> <p>Lic. Humberto Jasso Torres- Director General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía</p> <p>Ing. David Aldana González.- Director General de Planta Vehículos NISSAN</p> <p>Dr. Armando Jiménez San Vicente-Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes</p> <p>Ing. Antonio González Arechiga- Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes</p> <p>Dr. Juan Carlos Jáuregui- Director Adjunto de Maquinaria CIATEQ</p> <p>Ing. Miguel Ángel Juárez-Director de Servicios Tecnológicos CIATEC</p>
Bloque 1 09h00-11h30	1.1 Industria automotriz den México. Nueva fase de competitividad Lic. Humberto Jasso Torres Director General de Industrias Pesada y de Alta Tecnología de la Secretaria de Economía
	1.2 El sistema 'Metrología-Normalización-Acreditación' y su importancia para la competitividad del sector automotriz Dr. Salvador Echeverría Villagómez Director de Metrología Física CENAM
	1.3 Condición actual y retos futuro Nissan Mexicana planta Aguascalientes Ing. Efraín Mata Hernández Gerente de Calidad NISSAN
	1.4 Retos de la industria automotriz mexicana para la transformación hacia la competitividad Ing. Ángela Méndez Gómez Directora de Recursos Humanos, Administración del Cambio y Capital Intelectual del grupo DESC
	1.5 El sector de autopartes: Los retos de calidad y desarrollo de tecnología en México Ing. Enrique Beltrán Cota Presidente de la Sección de Equipo Original de INA
11h30-11h45	Receso
Bloque 2 11h45-13h45	2.1 Tolerancias dimensionales y geométricas y el impacto en los análisis de sistemas de medición (MSA) Ing. Fernando Motolinia Velázquez Director de Metrología CIDESI
	2.2 Acústica, ultrasonido y vibraciones en la calidad del automóvil. Aplicaciones de la metrología. Ing. José Noé Razo Razo Especialista del CENAM
	2.3 Aplicaciones industriales de MEMS Dr. Eduardo Rubio Cerda Líder de Proyectos del CIATEQ
	2.4 Informes de calibración M. en C. Elvia Funes Rodríguez Coordinador de Metrología del CIATEC
13h45- 14h45	Comida
Bloque 3 14h45-17H00	<ul style="list-style-type: none"> Mesa de trabajo en Metrología Mesa de trabajo en Normalización Mesa de trabajo en Certificación Mesa de trabajo en Capacitación
Clausura y Brindis 17H00-18H00	Todos